半導体量子構造による電気的電子スピン位相制御/検出技術の開拓と量子情報端末への応用 (072102003)

Electrical spin phase manipulation/detection in semiconductor quantum well structures and its application for quantum information devices

研究代表者 好田 誠 東北大学大学院 工学研究科 Makoto Kohda Graduate School of Engineering, Tohoku University

研究期間 平成 19 年度~平成 21 年度

概要

本提案課題では、固体量子情報通信の基盤技術創製に向け半導体量子構造における電子スピンを利用し、ゲート電界に よるスピンの電気的位相制御および位相検出素子を実現する。電子スピンの電気的制御・検出手法の確立は、半導体を用 いた量子情報処理における集積化・省電力化に道を拓き量子情報通信に向けた基盤技術を構築するだけでなく、半導体に おいて電荷のみならずスピンの位相情報を活用する新たなエレクトロニクスの開拓へと繋がる重要な研究開発となる。

Abstract

In this research, we utilize electron spins as quantum information carriers in semiconductor heterostructures and investigate the electrical spin phase manipulation in a spin interference device. Both control and detection of spin phase by electrical means are important not only for realizing novel electronic devices in quantum information processing, but also for developing spintronics devices based on both electron charge and spin in semiconductors.

1. まえがき

電子スピンは量子力学的二準位を有することから量子 情報処理における量子ビットとして利用可能である。特に 半導体量子構造において電子スピンを制御可能となれば、 既存の半導体エレクトロニクスにスピンの自由度を付加 することができるため、固体量子情報のみならず新規スピ ントロニクスデバイスの開拓が可能となる。これまで半導 体における電子スピン制御には外部磁界を印加する手法 が用いられてきたが、局所的なスピン制御が困難であるた めデバイス応用には不向きであった。そこで本研究では半 導体2次元電子ガス(2DEG)を用いて電界効果トランジ スタ構造を作製し、ゲート電界による電気的スピン位相制 御及び検出手法の確立を目指し研究を行った。半導体中を 動く電子スピンは、スピン軌道相互作用(相対論的効果) により電界が磁界に変換されて作用する。かつこのスピン 軌道相互作用の強さはゲート電界により外部から制御可 能であるため、電気的なスピン操作が可能となる。同時に スピン軌道相互作用を活用したデバイス創製を目指し、電 気的スピン注入・スピン検出技術の構築を行う。

2. 研究内容及び成果

2. 1 InGaAs2 次元電子ガス(2DEG)構造における電気 的スピン制御の実現[2]

電気的スピン制御・検出には半導体リング構造を用いる (図 1)。スピン軌道相互作用により生じる有効磁界は電子 の進む方向に依存し、半導体リングを右・左回りに伝播す る電子波には逆向きの有効磁界が生じる。その結果、リン グ内を伝播する電子スピンの歳差運動に位相差が生じる。 有効磁界に起因するスピン位相差はスピン干渉効果とし て電気抵抗にあらわれるため、ゲート電界を変調すれば周 期的な抵抗振動として観測できるはずである。そこでスピ ン軌道相互作用の強い InGaAs2DEG を用いて図1に示す 外径 2.06µm・内径 1.62µm リング構造を作製した。ゲー ト電界制御には、原子層堆積装置(ALD)を用いて Al₂O₃ ゲ ート絶縁膜をリング構造上に堆積した。図2に T=0.3 K で測定した異なるゲート電界における磁気抵抗の2次元



図 1. InGaAs 半導体リング構造の走査電子顕微鏡写真



図2. *T* = 0.3 K で測定した異なるゲート電界における 磁気抵抗振動の2次元プロット

プロットを示す。外部磁場の変化に伴う周期的抵抗変化は、 電子の波数がベクターポテンシャルを介して変調される Al'tshuler-Aronov-Spivak (AAS)振動である。同時に、 ゲート電界を+1V> Vg>・4V まで変化させても周期的な抵 抗振動が観測された。これはスピン干渉効果が内部有効磁 界により変調されていることを意味し、スピン軌道相互作 用による有効磁界を用いてスピン歳差運動の電気的制御 及び電気的検出が実現されていると言える。ゲート電界増 大に伴い AAS 振動振幅は3周期以上変調され、電子スピ ンは電気的に6π以上回転することを明らかにした。

2.2 InGaAsP/InGaAs ヘテロ構造によるスピン軌道相 互作用の増大[3]

僅かなゲート電界変化により大きなスピン回転角が得 られればスピン制御の省電力化に繋がる。その実現には、 半導体内部において大きなスピン軌道相互作用を生み出 す必要がある。そこで(InP)0.59(In0.53Ga0.47As)0.41 / In0.8Ga0.2As 2次元電子ガス構造を用いて、価電子帯のバンドオフセッ トによる電界と量子井戸内の電子確率密度分布双方を同 時に制御することでスピン軌道相互作用の増大を実現し た。ゲート電極付きホール素子を作製しT=0.3Kにおけ る磁気伝導にあらわれる弱反局在解析から Rashba スピ ン軌道相互作用のゲート電界依存性を評価した。図3に得 られた Rashba スピン軌道相互作用パラメータαのキャ リア濃度依存性を示す。最大値は 10.4×10⁻¹² eVm まで増 大することを明らかにした。これまで弱反局在解析で得ら れたRashbaスピン軌道相互作用の最大値は図3における Ref [1]に示される値であり、今回得られたαはその値と同 程度であることが分かる。有効磁界の大きさに換算すると 最大 17.8T を示した。またヘテロ界面における原子拡散 を考慮したモデルで定量的にも説明できることを示した。



図3. (InP)_{0.59}(In_{0.53}Ga_{0.47}As)_{0.41}/In_{0.8}Ga_{0.2}As2 次元電子ガス 構造における Rashba スピン軌道相互作用パラメータα のキャリア濃度 *N*_s 依存性。●が実験結果、○は界面原 子拡散を考慮に入れた理論計算。Ref [1] V. A. Guzenko *et al.*, Phys. Rev. B **76**, 165301 (2007).

2.3 電気的スピン注入・検出可能な極薄表面層を有す る InGaAs2 次元電子ガス(2DEG)の実現

スピンの自由度を活用した新規スピントロニクスデバ イスを創製するには、電気的スピン注入後に有効磁界によ りスピン制御し、最後に電気的検出可能な半導体2次元電 子ガスを設計する必要がある。特に高効率スピン注入・ス ピン検出にはトンネルバリアを併せ持つ重要がある。しか し、表面近傍にチャネル層を位置すると空乏層が広がり電 子濃度の低下や、ポテンシャルエネルギー変調に伴いスピ ン軌道相互作用の強さ自体も変化し、スピン注入・検出に 適したチャネル層の設計は困難となる。有効磁界により 180 度以上スピン反転可能でかつトンネルバリアを有す る 2DEG を実現することを目的とし、InAlAs/5nm InP/InGaAs2DEG 構造を用いて InAlAs バリア層を表面 エッチングすることで、InGaAs チャネル電子濃度とスピ ン軌道相互作用の系統制御を試みた。図4に表面エッチン グに伴うキャリア濃度と Rashba スピン軌道相互作用パ ラメータαの依存性を示す(〇印)。5nm InP 極薄表面層と なっても $N_{\rm s}$ = 1.06×10¹² cm⁻²のキャリア濃度を有し、電 気的に 2.34 π スピン回転可能なα = 3.85×10⁻¹² eVm を示

した。*k・p* 摂動による理論値(□印)とも良い一致を示した ことから、スピントランジスタに利用できる InGaAs チャ ネル構造を実現した。 ____



図4. InAlAs 表面エッチングによる Rashba スピン軌道 相互作用パラメータαのキャリア濃度 N_s依存性

3. むすび

半導体リング構造による電気的スピン制御・検出を実現 したことは、半導体中でスピン自由度を活用するスピン機 能デバイスやスピン位相を制御する量子情報処理に必要 不可欠な基盤技術を確立したことになる。また InGaAsP/InGaAs ヘテロ構造を利用することにより Rashbaスピン軌道相互作用の増大を実現したことは、ス ピン軌道相互作用を有効磁場として利用する電子スピン 制御に留まらず、スピン軌道相互作用を用いたスピン偏極 生成やスピン検出にも道を拓くものである。強磁性体を用 いることなく、全て半導体のみでスピン生成・制御・検出 が実現できる可能性を秘めており、既存の半導体製造技術 と整合性の良いスピン機能デバイス創製に期待できる。今 後は各技術を融合したスピン機能素子の構築を行う。

【誌上発表リスト】

- M. Kohda, T. Bergsten, and J. Nitta、"Manipulating spin orbit interaction in semiconductors" (Invited Review)、J. Phys. Soc. Japn. 77, 031008-1 - 031008-9 (2008年3月10日)
- [2] M. Kohda, J. Takagi, and J. Nitta、"Comparison of gate sensitivity for spin interference effect between Al₂O₃ and SiO₂ gate insulators" (Invited paper)、ECS Trans. **16**, 39 49 (2008 年 10 月 3 日)
- [3] M. Kohda and J. Nitta、"Enhancement of spin orbit interaction and the effect of interface diffusion in InGaAsP/InGaAs heterostructures"、Phys. Rev. B, **81**, 115118-1 - 115118-8 (2010 年 3 月 15 日)
- 【申請特許リスト】
- [1] 好田 誠、新田 淳作、スピン軌道相互作用の増大方 法、日本、2009 年 8 月 13 日 特願 2009-189202
- [2] 好田 誠、新田 淳作、スピン軌道相互作用を用いた ゼロ磁場における電子スピン共鳴、日本、2009 年 8 月 14 日特願 2009-220161
- [3] 好田 誠、新田 淳作、スピントランジスタ及び電子 回路、日本、2009 年 10 月 28 日特願 2009-2477942 【受賞リスト】
- 好田 誠、第20回トーキン科学技術振興財団研究奨 励賞、"電気的スピン注入・スピン制御に関する研究"、 2010年3月10日

【本研究開発課題を掲載したホームページ】

http://www.material.tohoku.ac.jp/~kotaib/kohda.html